

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na dostawę spektrometru XRF do pomiarów grubości powłok galwanicznych oraz składu kąpeli galwanicznych stanowiący wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Pytanie 1. Dotyczy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Czy Zamawiający wymaga urządzenia pełnoosłonowego, z zamykaną komorą pomiarową?

Zgodnie z opinią Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki użytkowanie takich urządzeń (pełnoosłonowych, z zamkniętą komorą pomiarową, przy jednoczesnym spełnieniu innych warunków) nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, a nawet zgłoszenia ze strony Użytkownika.

Odpowiedź:

Spektrometr winien posiadać urządzenie pełnoosłonowe z zamykaną komorą pomiarową zgodnie z rozporządzeniem Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki.

Pytanie 2. Dotyczy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w funkcję umożliwiającą automatyczną regulację ostrości kamery poprzez rozpoznanie odległości próbki od głowicy pomiarowej?

Odpowiedź:

Urządzenie winno być wyposażone w funkcję umożliwiającą regulację ostrości kamery poprzez rozpoznanie odległości w trybie automatycznym

Pytanie 3. Dotyczy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w zewnętrzny joystick, pozwalający operatorowi na łatwą kontrolę ruchu głowicy pomiarowej oraz stolika, szczególnie ważną w przypadku kiedy dla jednej próbki indywidualnie definiowanych jest wiele punktów pomiarowych?

Odpowiedź:

W celu pełnej kontroli pracy głowicy pomiarowej urządzenie powinno zawierać joystick zewnętrzny.

Pytanie 4. Dotyczy: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w opcję szerokiego widoku (tzw. „wide view”)? Dodatkowa kamera umożliwi obserwację całego obszaru stolika w ramach jednej ekspozycji. W przypadku braku opcji szerokiego widoku konieczne jest przeskanowanie całego obszaru stolika, wykonanie szeregu pojedynczych zdjęć, celem zobrazowania całej jego powierzchni.

Odpowiedź:

W celu zobrazowania całej powierzchni badanego przedmiotu wskazane jest aby urządzenie wyposażone było w opcję szerokiego widoku.